XII ENCONTRO NACIONAL DE FISICA

POXAMINI, 9-13 MOW DENSADA,

MAT/8:30/5°f. MODOS VIBRACIONAIS SUPERFICIAIS DE MICROCRISTAIS EM MATRIZES VÍTREAS

UM ESTUDO EMPREGANDO ESPECTROSCOPIA RAMAN EM FREQUÊNCIAS MUITO BAIXAS. Envino C

Ziemath, Michel A. Aegenten (DFCM-IFQ3C-USP, São Carlos:: Iose Evangelista C. Moreira)

Josué Mendes Filho e Francisco E. A. Melo (Depto de Fisica-UFC).

Efetuamos medidas de espectroscopia Raman a baixas frequências ($\Delta\nu$ < 15 cm⁻¹) em vidros nucleados de composição $2{\rm Na}_2{\rm O}\cdot1{\rm CaO\cdot35iO}_2$. Os núcleos cristalinos, $50{\rm A} < D$ < $500{\rm A}$, possuem modos vibracionais superficiais - esfercidai e torsional - que são ativos em Raman. As baixas energias associadas a estas bandas diminuem com o aumento do tamarno D dos microcristalitos. Duval et. al. (11 e Mainrovsky et. al. (21 verificaram experimentalmente que a frequência, ω , destes modos vibracionais estão relacionados com as velocidades ultrassônicas longitudinal, ν_P , e transversal, ν_P , no interior dos microcristais e com o tamanho dos microcristais. D, de acendo com a relação $\omega \simeq 0.75 \nu_P/cD$ $\simeq 0.85 \nu_e/CD$, com σ = velocidade da luz. A partir desta relação determinamos o tamanho dos microcristais, uma vez que obtivemos ν_P e ν_P experimentalmente em amostras do vidro totalmente cristalizado (vitro-cerâmico) após submetermos os vidros a tratamentos térmicos apropriados. Obtivemos uma boa concordância entre os valores de D obtidos por espectroscopia Raman e os obtidos pela técnica de SAXS, efetuadas por pesquisadores na França.

[1] DÚVAL, E ; BOUKENTER, A. & CHAMPAGNON, B. Phys. Rev. Lett. 56, 2052 (1986).

[23] MALINDVSKY, V. K.; NOVIKOV, V. N.; SOKOLOV, A. P. & DCCONOV, V. G. Solid State Commun. 67, 725 (1988).

(Apoio: FAPESP)

p. 142

00001098

Campo	Dado
****	Documento 1 de 1
No. Registro	000786115
Tipo de material	TRABALHO DE EVENTO-RESUMO - NACIONAL
Entrada Principal	Ziemath, E C (*)
Título	Modos vibracionais superficiais de microcristais em matrizes vitreas : um estudo empregando espectroscopia raman em frequencias muito baixas.
Imprenta	São Paulo : Sociedade Brasileira de Fisica, 1989.
Descrição	p.142.
Autor Secundário	Aegerter, M A
Autor Secundário	Moreira, J E C (*)
Autor Secundário	Mendes Filho, J. (*)
Autor Secundário	Melo, F. E. A. (*)
Autor Secundário	Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada (12. 1989 Caxambu)
Fonte	Programa e Resumos, São Paulo : Sociedade Brasileira de Fisica, 1989
Unidade USP	IFQSC-F INST DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Localização	IFSC PROD001098